

芯片测试探针，晶圆探针，钨钢测试探针，探针台测试芯片探针，半导体探针

产品名称	芯片测试探针，晶圆探针，钨钢测试探针，探针台测试芯片探针，半导体探针
公司名称	前海吉轩电子（深圳）有限公司
价格	260.00/盒
规格参数	KTS:芯片测试 钨钢弯针:WG050-L1.10-L2.28-0. 韩国:晶圆测试探针
公司地址	广东 深圳市宝安区 福永镇财富大厦3A11室
联系电话	0755-33123275 13530819587

产品详情

韩国进口钨钢硬探针，晶圆尖针，钨钢测试探针，欢迎发图纸或样品订做。

钨钢探针WG-38系列，针尖有1微米，2微米，5微米，10微米，20微米，30微米，50微米，100微米，200微米，300微米，500微米

例如型号:WG-38-25.0

WG表示钨钢材料或钨钢合金材料

38表示探针总长38mm

25.0表示针尖直径50微米

10支/盒 一盒起订

一盒包平邮

无痕钨钢软探针SC-51系列，针尖有0.1微米，0.2微米，1微米，2微米，4微米，5微米，6微米，10微米。

例如型号:SC-51-5

SC表示软针系列

51表示探针杆长51mm

5表示毛须杆直径5微米

10支/盒，10支起订一盒包平邮

日本ACF2668,2669系列金丝垂直导电胶，测试间距0.05mm,0.1mm，金丝有垂直90度的,也有63度左右的,过高频可达25GHz，

常规尺寸50*50*0.85,50*50*0.5,50*50*0.3mm,此尺寸订做的

例如型号:ACF2668JLP300

ACF2668JLP表示金丝系列异方向导电胶

300表示导电胶的厚度0.3mm

日本ACF2685,2665系列金粉垂直导电胶，测试间距0.1mm，过高频可达3GHz，

常规尺寸350X215*0.08,350*215*0.1,350*215*0.15mm.

例如型号:ACF2685JLP100

ACF2685JLP表示金粉结构系列异方向导电胶

100表示导电胶的厚度0.1mm

二段弯针晶圆探针,进口晶圆测试探针,高端韩国晶圆探针,WG050-L3.180-L2.1320-L1.400-0.5,

WG050-L3.180-L2.1420-L1.400-0.5, WG050-L1900-0.5,BU050-L3.180-L2.1320-L1.400-0.5

BU050-L3.180-L2.1420-L1.400-0.5 BU050-L1900-0.5

例如

型号:WG050-L3.180-L2.1320-L1.400-0.5

050表示材料直径0.5mm

L3.180表示L3部分长度是1.8mm

L2.1320表示L2部分长度是13.2mm

L1.400表示L1部分长度是4.0mm

0.5表示针尖直径1微米

型号:WG050-L1900-0.5

L1900表示探针总长长度是19mm

例如:

型號:BU050-L3.180-L2.1420-L1.400-0.5

BU表示鍍銅材料

L2.1420表示L2部分長度是14.2mm

型號:BU050-L1900-0.5

鎢鋼測試彎針

WG050-L1.10-L2.28-0.5

WG表示鎢鋼合金材料

050表示材料直徑0.5mm

L1表示部分長度10mm

L2表示部長長度28mm

0.5表示針尖直徑1微米